**◆技術ご相談フォーム**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ご記入日** | **年　　　月　　　日** | |
| **会社名** |  | |
| **部署名** |  | |
| **お名前** |  | |
| **ご住所** | **〒** | |
| **ご連絡先** | **電話番号** |  |
| **e-mail** |  |

**※技術ご相談内容**

**(1)ご相談内容についてお伺い致します。（下記の□を■に変更の程お願い致します）**

|  |
| --- |
| □　①測定原理について |
| □　②測定方法（前処理、定性方法、定量方法）について |
| □　③測定トラブルについて |
| □　④その他 |

**(2)具体的な内容についてお伺い致します。（下記の□を■に変更の程お願い致します）**

|  |
| --- |
| □　①-1＝GC（検出器など），GC/MSについて |
| □　①-2＝LC（検出器など），LC/MSについて |
| □　①-3＝FT-IRについて |
| □　①-4＝元素分析装置（蛍光Ｘ線、ICP-AESなど）について |
| □　①-5＝その他分析機器について〔下記に、装置名,メーカー名をご記入願います〕 |
| □　②-1＝前処理方法について〔下記に、測定対象物質名をご記入願います〕 |
| □　②-2＝未知物質定性分析方法について |
| □　②-3＝既知物質定量分析方法について〔下記に、定量対象物質名をご記入願います〕 |
| □　②-4＝その他〔下記に具体的な内容をご記入願います〕 |
| □　③-1＝装置トラブルについて〔下記に、装置名,メーカー名と測定対象物質名をご記入願います〕 |
| □　③-2＝前処理トラブルについて〔下記に、測定対象物質名をご記入願います〕 |
| □　③-3＝その他〔下記に、具体的な内容をご記入願います〕 |
| □　④-1＝その他〔下記に、具体的な内容をご記入願います〕 |

**(3)具体的にご記入願います。**

|  |  |
| --- | --- |
| **装　置　名** |  |
| **メーカー名** |  |
| **機　種　名** |  |
| **測定物質名** |  |
| **ご相談内容** |  |